

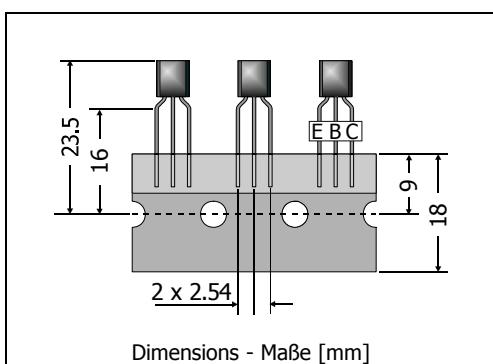
2N5172

NPN

General Purpose Si-Epitaxial Planar Transistors
Si-Epitaxial Planar-Transistoren für universellen Einsatz

NPN

Version 2006-05-15


 Power dissipation
 Verlustleistung

625 mW

 Plastic case
 Kunststoffgehäuse
TO-92
(10D3)

Weight approx. – Gewicht ca.

0.18 g

 Plastic material has UL classification 94V-0
 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert

 Standard packaging taped in ammo pack
 Standard Lieferform gegurtet in Ammo-Pack
**Maximum ratings ($T_A = 25^\circ\text{C}$)****Grenzwerte ($T_A = 25^\circ\text{C}$)**

		2N5172	
Collector-Emitter-volt. – Kollektor-Emitter-Spannung	B open	V_{CEO}	25 V
Collector-Base-volt. – Kollektor-Basis-Spannung	E open	V_{CBO}	25 V
Emitter-Base-voltage – Emitter-Basis-Spannung	C open	V_{EBO}	5 V
Power dissipation – Verlustleistung		P_{tot}	625 mW ¹⁾
Collector current – Kollektorstrom (dc)	I_C	100 mA	
Junction temperature – Sperrsichttemperatur	T_j	-55...+150°C	
Storage temperature – Lagerungstemperatur	T_s	-55...+150°C	

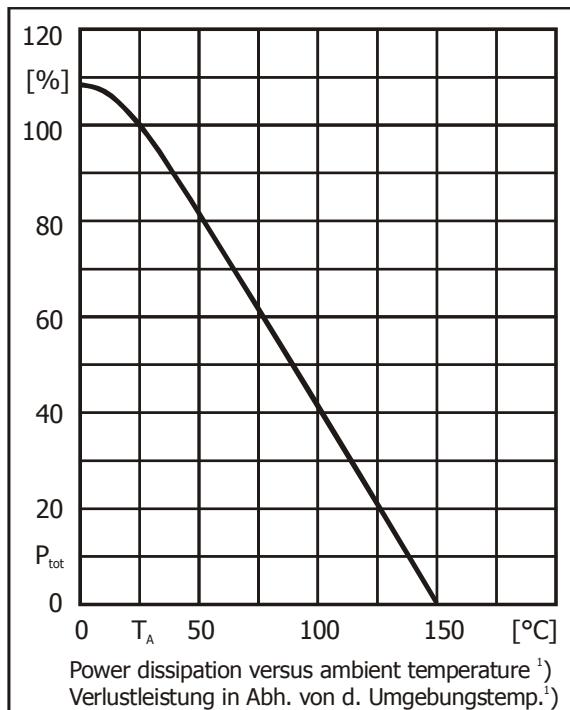
Characteristics ($T_j = 25^\circ\text{C}$)**Kennwerte ($T_j = 25^\circ\text{C}$)**

		Min.	Typ.	Max.
DC current gain – Kollektor-Basis-Stromverhältnis				
$V_{CE} = 10 \text{ V}$, $I_C = 10 \text{ mA}$	h_{FE}	100	–	500
Small-Signal current gain – Kleinsignal-Stromverstärkung				
$V_{CE} = 10 \text{ V}$, $I_C = 1 \text{ mA}$, $f = 1.0 \text{ kHz}$	h_{fe}	100	–	750
Collector-Base cutoff current – Kollektor-Basis-Reststrom				
$V_{CB} = 25 \text{ V}$ (E open)	I_{CBO}	–	–	100 nA
$V_{CB} = 25 \text{ V}$, $T_j = 100^\circ\text{C}$ (E open)	I_{CBO}	–	–	10 μA
Collector-Emitter cutoff current – Kollektorreststrom				
$V_{CE} = 25 \text{ V}$ (B-E short)	I_{CES}	–	–	100 nA
Emitter-Base-cutoff current – Emitter-Basis-Reststrom				
$V_{EB} = 5 \text{ V}$ (C open)	I_{EBO}	–	–	100 nA

1) Valid if leads are kept at ambient temperature at a distance of 2 mm from case
 Gültig wenn die Anschlussdrähte in 2 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

Characteristics ($T_j = 25^\circ\text{C}$)Kennwerte ($T_j = 25^\circ\text{C}$)

		Min.	Typ.	Max.
Collector-Emitter saturation voltage – Kollektor-Emitter-Sättigungsspg. ²⁾ $I_C = 10 \text{ mA}, I_B = 1 \text{ mA}$	V_{CEsat}	–	–	0.25 V
Base-Emitter saturation voltage – Basis-Emitter-Sättigungsspannung ²⁾ $I_C = 10 \text{ mA}, I_B = 1 \text{ mA}$	V_{BEsat}	–	0.75 V	–
Base-Emitter-voltage – Basis-Emitter-Spannung $V_{CE} = 10 \text{ V}, I_C = 10 \text{ mA}$	$V_{BE(on)}$	0.5 V	–	1.2 V
Gain-Bandwidth Product – Transitfrequenz $V_{CE} = 5 \text{ V}, I_C = 2 \text{ mA}, f = 20 \text{ MHz}$	f_T	–	120 MHz	–
Collector-Base Capacitance – Kollektor-Basis-Kapazität $V_{CB} = 5 \text{ V}, I_E = i_e = 0, f = 1 \text{ MHz}$	C_{CB0}	1.6 pF	–	10 pF
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrsicht – umgebende Luft	R_{thA}	< 200 K/W ¹⁾		



2 Tested with pulses $t_p = 300 \mu\text{s}$, duty cycle $\leq 2\%$ – Gemessen mit Impulsen $t_p = 300 \mu\text{s}$, Schaltverhältnis $\leq 2\%$

1 Valid if leads are kept at ambient temperature at a distance of 2 mm from case
Gültig wenn die Anschlussdrähte in 2 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden